Praktikum ☐ Grundlagen der Elektrotechnik ☐ Elektronische Bauelemente

Hochschule München
Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik

Versuchsprotokoll

| Lehrveranstaltung | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| Nummer oder Bez Versuchs | eichnung des | | | |
| Versuchs- | Abgabedatum | | | |
| Betreuer | | | | |
| Name, Vorname de | es Protokollanten | | | |
| Praktikums- Studiengruppe | | | | |
| E-Mailadresse | | | | |
| | | | | |
| | meiner Unterschr ten Mindestanfor | | ie im Merkblatt (nächste | |
| , | ron mildostarnoi | S . | | |
| Datum: | | Unterschrift: | | |
| ☐ 1. Protokoll☐ Original | 2. Prot | | 3. Protokoll 2. Nachbearbeitung | |
| | | rhalten muß jeder Teilnehr E) bzw. 1 (EBau) <u>anerkannt</u> | ner an allen allen Versuchen <u>e</u> Protokolle vorweisen | |
| Versuchsdu | urchführung abgegel | <u>ine Woche</u> (GdE) bzw. <u>zwei</u> oen werden. Sie können da vor Raum R4.004 einwerfei | s Protokoll Ihrem Betreuer | |
| → Es werden r | าur Protokolle mit <u>vo</u> | ollständig ausgefülltem De | ckblatt angenommen. | |
| • | oll nur mit dem Deck rn abgeben. | blatt zusammenheften, <u>nic</u> | <u>ht</u> in irgendwelchen Hüllen | |
| Testat: | Anerkannt | 1. Nacharbeit | 2. Nacharbeit | |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>Wichtig</u> : Das Proto | okoll wurde unter Ur | nständen nur stichprobena | rtig geprüft. Abschnitte, die | |
| nicht beanstandet wurden müssen daher nicht zwangsläufig richtig sein. | | | | |

Protokoll Praktikum EBau Diode

Johann Becker Valentin Eder Marc Ostner

1. Juni 2025

Date Performed: 30. Mai 2025 Instructor: Prof. Dr. Alexandru Negut

A Einführung

Die Vorbereitung ist im Anhang zu finden.

B Versuchsdurchführung

B.1 Statische Messungen

B.1.1 Sperrschichtkapazität

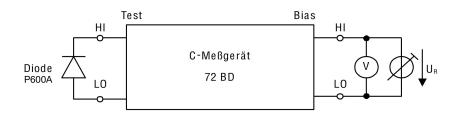


Abbildung 1: Versuchsaufbau für Messung der Sperrschichtkapazität

| U/V | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|------|
| C/pF | 122,6 | 110,1 | 102,4 | 96,5 | 87,8 | 81,6 | 74,8 | 67,2 | 62 | 52,5 |

Tabelle 1: Sperrschichtkapazitäten zwischen 0 bis 3,5 V

| U/V | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|------|----|------|------|------|------|----|------|
| C/pF | 47 | 40,5 | 37,7 | 33,1 | 30,1 | 28 | 26,4 |

Tabelle 2: Sperrschichtkapazitäten zwischen 3,5 bis 30 V

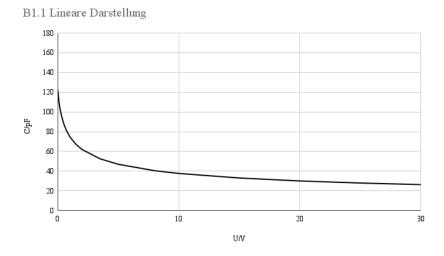


Abbildung 2: P600A Sperrschichtkapazität über Spannung.

B.1.2 Sperrstrom

Um den Vorwiderstand zu Dimensionieren wurde eine maximale Spannung von 30 V gewählt sowie ein maximaler Strom von 10 mA.

$$U = R \cdot I \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{U}{R}$$

$$R_{Vor} = \frac{30 \,\mathrm{V}}{10 \,\mathrm{mA}} = 3 \,\mathrm{k}\Omega$$

Da es keinen exakten $3 \text{ k}\Omega$ Widerstand gibt wurden $5,1 \text{ k}\Omega$ gewählt.

Die Messung muss Stromrichtig erfolgen, da durch die Sperrpolung der Diode sehr kleine Ströme zu erwarten sind. Für hohe Spannungen ist es nicht essenziell die Spannung auf den Millivolt genau einzustellen. Auch bei 0,5 V ist der erwartete Strom im Verhältnis zur Spannung sehr gering. Das Picoampermeter wird am niederohmigen Knoten geschaltet, um den sehr kleinen Sperrstrom möglichst genau messen zu können. Dabei ist zu beachten, dass der Spannungsabfall über das Messgerät vernachlässigbar klein bleibt, damit die Messung nicht verfälscht wird.

Tabelle 3: AA136 Sperrströme bei verschiedenen Spannungen.

Tabelle 4: 1N4002 Sperrströme bei verschiedenen Spannungen.

Hinweis: Der Sperrstrom bei 0,5V ist beim Messen zwsichen 0,25 nA und 0,4 nA geschwankt.

B.1.3 Vorwärtsstrom 1N4002

| U_R/V | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
|---------|------|---------|---------|-------|----------|----------|-----------|-----|
| I/A | 15 n | 30 n | 80 n | 150 n | 300 n | 800 n | $1.5~\mu$ | 3 μ |
| U_R/V | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 2 | |
| I/A | 8μ | 15μ | 30μ | 80μ | 150μ | 300μ | 800μ | |

Tabelle 5: Sperrschichtstrom I/A in Abhängigkeit von der Spannung U_R/V .



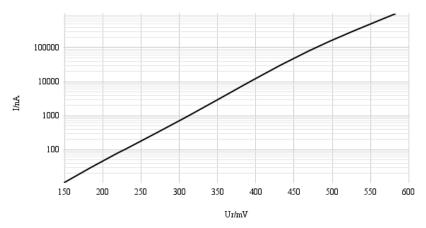


Abbildung 3: Logarithmische Darstellung des Durchlassstroms über Spannung der Diode 1N4002.

B.2 Dynamische Aufnahme von Kennlinien

B.2.1 Durchlaßkennlinien 1N4002 und AA136

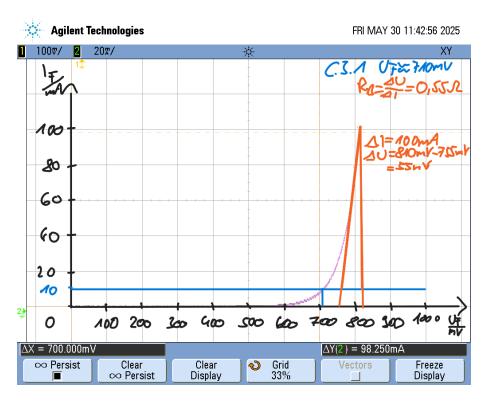


Abbildung 4: 1N4002 Durchlaßkennlinien. $R_B\approx 0,55\,\Omega$

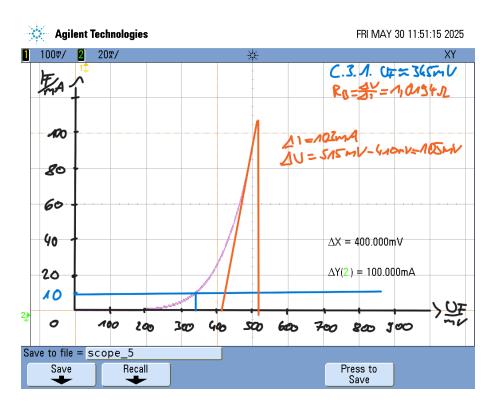


Abbildung 5: AA136 Durchlaßkennlinien

B.2.2 Vergleich der Kennlinien

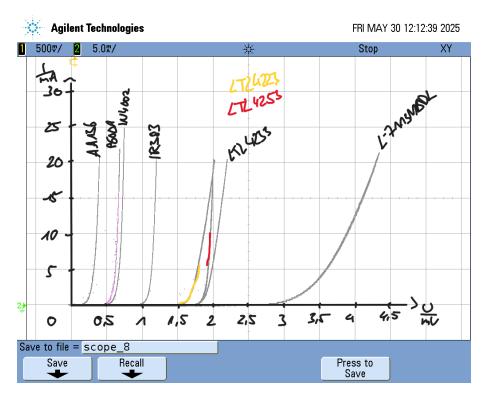


Abbildung 6: Verschiedene Diodenkennlinien.

B.2.3 Z-Dioden

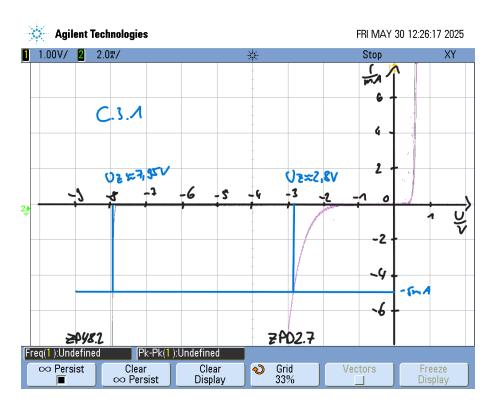


Abbildung 7: Gesamtkennlinie der Zener Dioden ZPD8.2 und ZPD2.7.

B.3 Dynamisches Verhalten der Siliziumdiode (1N4002)

B.3.1 Bestimmung von Speicher- und Abfallzeit

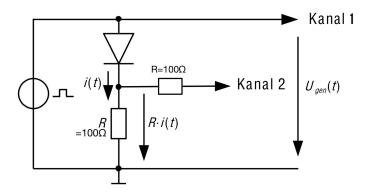


Abbildung 8: Versuchsaufbau zur bestimmung der Speicher- und Abfallzeit.

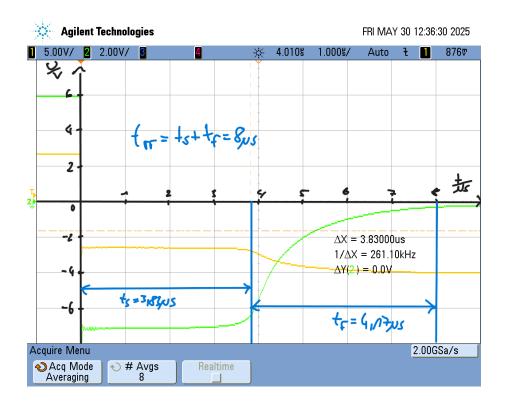


Abbildung 9: Grafische bestimmung von t_s , t_f und t_{rr} .

B.3.2 Bestimmung der Einschaltzeiten

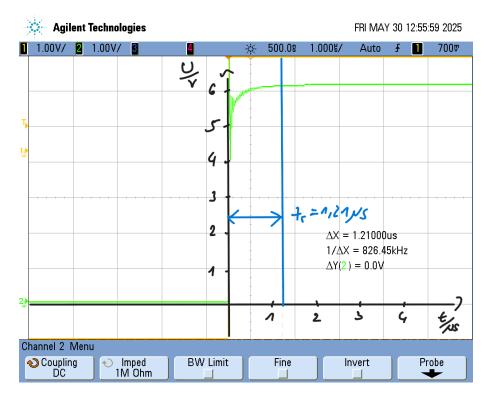


Abbildung 10: Grafische bestimmung von t_r .

Nun soll die gesuchte Injektionszeit t_i bestimmt werden. Erhöhen der Frequenz und beobachten der Speicherzeit ergab folgenden Wert für f_{best} :

$$f_{
m best}=14.3~{
m kHz}$$
 $t_r=1,21~{
m \mu s}$
$$\Rightarrow \quad t_i=\left(\frac{1}{2f_{
m best}}\right)-t_r$$
 $t_i=33,755~{
m \mu s}$

B.3.3 Einfluß der Schaltzeiten auf die maximale Betriebsfrequenz

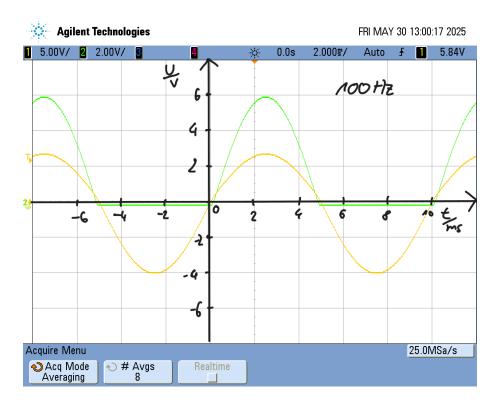


Abbildung 11: Gleichrichtverhalten bei 100 Hz.

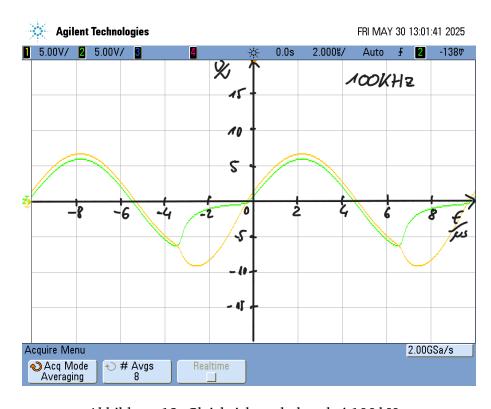


Abbildung 12: Gleichrichtverhalten bei 100 kHz.

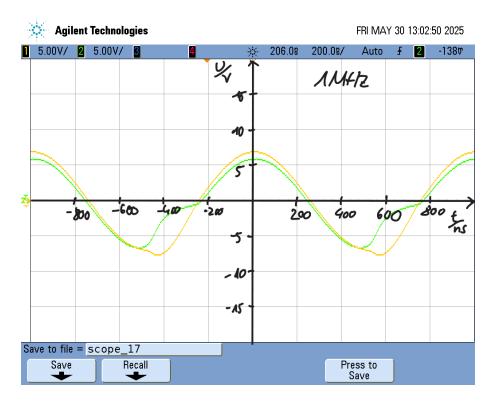


Abbildung 13: Gleichrichtverhalten bei 1 MHz.

B.3.4 Dynamische Bestimmung des Bahnwiderstands

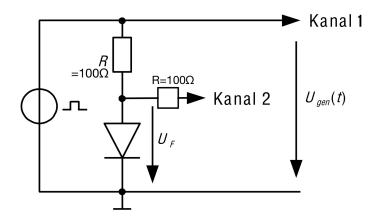


Abbildung 14: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Bahnwiderstandes.



Abbildung 15: Bestimmung des Spannungssprungs U_D .

Anhand der gemessenen Werte kann nun R_B bestimmt werden:

$$\Delta U_{\rm gen} = 13.5 \, {
m V}$$
 $\Delta U_D = 50 \, {
m mV}$ $\Rightarrow R_B \approx \frac{\Delta U_D}{\Delta U_{\rm gen}/R}$ $\Rightarrow R_B = \frac{50 \, {
m mV}}{13.5 \, {
m V}/100 \, \Omega} = 370 \, {
m m}\Omega$

C Auswertung

C.1 Sperrschichtkapazität, Diffusionsspannung und Dotierstoffdichte

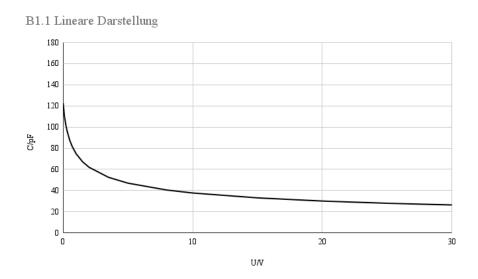


Abbildung 16: Sperrschichtkapazität über Spannung der P600A Diode.

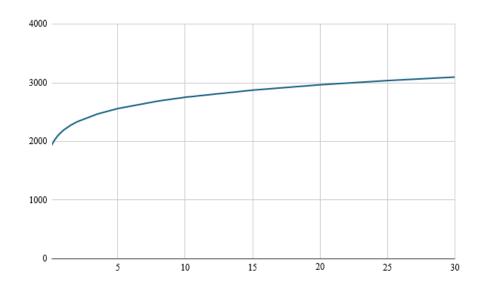


Abbildung 17: $(\frac{1}{C})^2$ bei Stufenfaktor M=0.33.

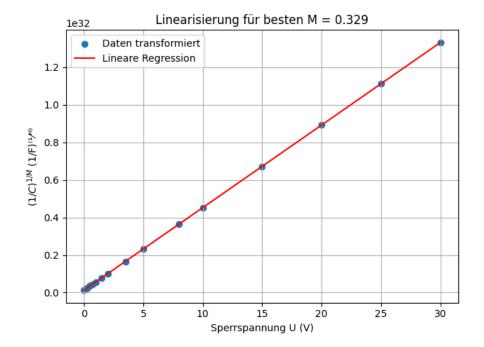


Abbildung 18: Nichtlineare Regression in Python.

$$C_S = \frac{C_{S0}}{(1 + \frac{U}{U_D})^M} \quad f(U) = \frac{1}{C_S^{\frac{1}{M}}}$$

Der Stufenfaktor wurde durch lineare Regression der Kapazitäts-Spannungs-Daten, abhänhih von M linearisiert. Die beste linearisierung entspricht in etwa dem Stufenfaktor. Der Schnittpunkt der Ausgleichsgerade mit der Spannungsachse entspricht der Diffusionsspannung U_D (hier $\approx 0,275\,\mathrm{V}$). Stufenfaktor von $M\approx 3.33$ ist ein indiz für einen abrupten pn-Übergang.

Das hierbei verwendete Python Skript findet sich im Anhang.

$$U_D = 0.275 \,\text{V}$$
 $C_{S0} = 122.6 \,\text{pF}$ $\varepsilon_{r,Si} = 11.7$ $A_{RLZ} = 2.5 \,\text{mm}^2$

$$N_A \gg N_D \rightarrow \text{abrupter pn-$\ddot{\text{U}}$bergang}$$

$$\rightarrow C_{s0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot eN_D \cdot N_A}{2 \cdot (N_D + N_A) \cdot U_D}} \cdot A_{RLZ}$$

$$\leftrightarrow N_D = \frac{C_s^2 \cdot 2 \cdot (U_D - U)}{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot A_{RLZ}^2}$$

$$N_D \approx 84,04 \cdot 10^{12} \frac{1}{\text{cm}^3}$$

$$U_{db}\approx 10\,\mathrm{V}(10^{17}\cdot N_D^{-1}) \to U_{db} > 1400$$
also plausibel

C.2 Vergleich verschiedener Dioden

Für Vergleich in Übersichtsdarstellung siehe B.2.2 Grafik.

$$\left. \begin{array}{l} W_g = h \cdot f \\ \lambda = \frac{c}{f} \end{array} \right\} \quad \lambda = \frac{c \cdot h}{W_g} \cdot e \longleftrightarrow W_g = \frac{c \cdot h}{\lambda \cdot e}$$

Daraus folgt $\lambda = x$.

$$I|_{U>3U_T} = I_S \cdot e^{U/U_T} \leftrightarrow U = U_T \cdot ln(\frac{I}{I_S})$$

$$I_{S_{lang}} = qAn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_pN_D} + \frac{D_n}{L_nN_A}\right)$$

$$n_i^2 = \sqrt{N_CN_V} \cdot \exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right)$$

$$I_S \propto n_i^2 \propto \exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right)$$

Desto kleiner I_s bzw. desto größer W_g , umso größer muss U sein, um einen Strom I zu halten. Dies führt zu einer größeren bzw. kleineren Bandlücke:

| Diode | Wellenlänge λ | Bandlücke W_g [eV] |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| AA136 (Germanium) | _ | 0,67 |
| P600A (Silizium) | _ | 1,12 |
| 1N4002 (Silizium) | _ | 1,12 |
| IR383 (IR-LED) | 940 nm | 1,32 |
| LTL-4253 (Gelb-LED) | 585 nm | 2,12 |
| LTL-4223 (Rot-LED) | 635 nm | 1,95 |
| LTL-4233 (Grün-LED) | 565 nm | 2,19 |
| L-7113MBDL (Blau-LED) | 430 nm | 2,88 |
| | | |

Tabelle 6: Bandlücken der verschiedenen Dioden

C.3 Schaltdioden

C.3.1 Kennlinienparameter

Für graphische Darstellung für U_F und R_B siehe B.2.1. $U_{Z_{5\,\text{mA}}}$ wird bei B.2.3 grafisch Bestimmt.

| | $U_{ m F,Datenblatt}$ | $U_{F,Gemessen}$ | $R_{B, Datenblatt}$ | $R_{B, \mathrm{Gemessen}}$ |
|--------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1N4002 | 0,93 V | 0,71 V | N.A | $0,55\Omega$ |
| AA136 | 0,55 V | 0,345 V | N.A | 1,0194Ω |

Da im Datenblatt nur sehr schwammige Aussagen über die Forward-Spannung getroffen werden und keine Aussage über den Bahnwiderstand ist es schwierig die werte zu vergleichen.

1N4001 thru 1N4007

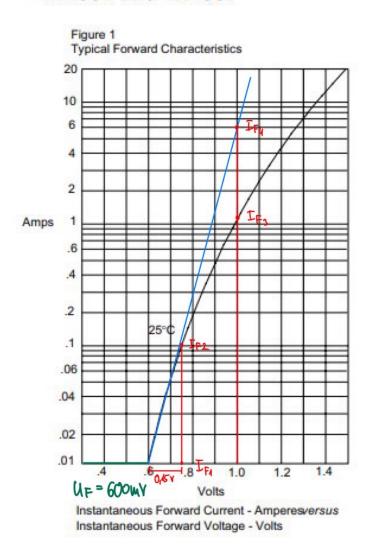


Abbildung 19: Grafische bestimmung von U_F und R_B .

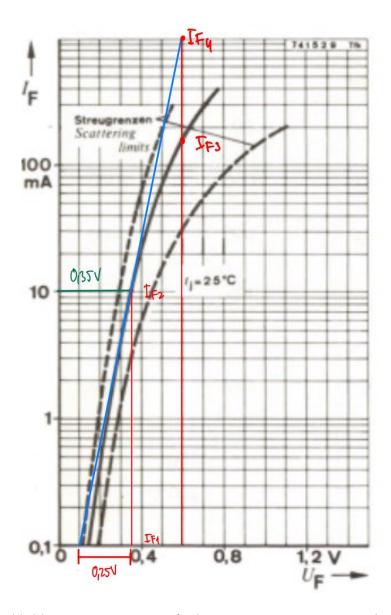


Abbildung 20: AA136 Grafische Bestimmung von U_F und R_B .

Die Berechnung der Bahnwiderstände ergibt:

a) 1N4002:

$$m=rac{\Delta U_F}{U_T\cdot \ln\left(rac{I_{F2}}{I_{F1}}
ight)}=0,02525$$

$$R_B = \frac{m \cdot U_T}{I_{F1}} \cdot \ln \left(\frac{I_{F0}}{I_{F1}} \right) = 87,572 \,\mathrm{m}\Omega$$

b) AA136:

$$m = \frac{\Delta U_F}{U_T \cdot \ln\left(\frac{I_{F2}}{I_{F1}}\right)} = 4,2083$$
 $R_B = \frac{m \cdot U_T}{I_{F1}} \cdot \ln\left(\frac{I_{F0}}{I_{F1}}\right) = 1,172 \,\Omega$

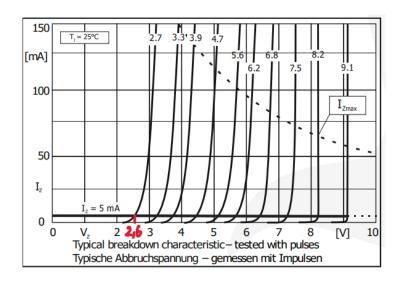


Abbildung 21: Grafische Bestimmung der Zenerspannung von ZPD2.7.

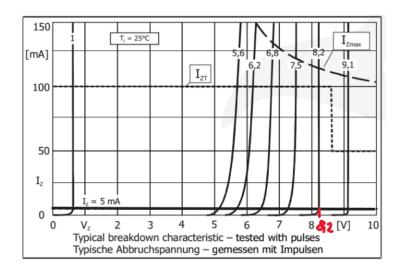


Abbildung 22: Grafische bestimmung der Zenerspannung von ZPD8.2.

| | $U_{ m Z,Datenblatt}$ | $U_{Z,\mathrm{Gemessen}}$ |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| ZPD2.7 | 2,6 V | 2,8 V |
| ZPD8.2 | 8,2 V | 7,95 V |

Die gemessenen Werte stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit mit den Werten aus dem Datenblatt überein.

C.3.2 Bahnwiderstand

$$R_{B1N4002B3.4} = 370 \,\text{m}\Omega$$
 $R_{B1N4002C3.1} = 87,572 \,\text{m}\Omega$

C.3.3 Ideale Kennlinie

Für zeichnerisch dargstellte Idealkennlinie siehe B.2.1.

C.3.4 Sperrsättigungsstrom und Emissionskoeffizient 1N4002

$$m = \frac{\Delta U_F}{25,8 \text{ meV} \cdot ln(I_{F2}/I_{F1})} \rightarrow m = 99,99$$

Verlauf Durchlaßkennlinien siehe B2.1.

Zudem sind Temperaturabhängigkeiten sowie Messgenauigkeiten und Verunreinigungen mögliche Ursachen.

 $I_{SGrafisch} = 00, 0 < I_{SB1.2}$. Diese Abweichung lässt sich auf thermischer Generation zurückzuführen. Für größere U_R weitet sich die RLZ aus, wodurch thermische Generation einen größeren Einfluss hat.

$$I_F = I_S(e^{U/25,8 \text{ meV}} - 1)$$

In der gemessenen Kennlinie werden reale Parameter wie Leitungswiderstamd, nichtideales Verhalten des Halbleiters sowie Temperaturabhängigkeiten abgebildet. Der Emissionskoeffizient passt dabei die Idealkennlinie etwas an die gemessene an. Trotzdem besteht noch eine nähere Übereinstimmung mit der idealen Kennlinie.

C.3.5 Schaltverhalten

| Symbol | Wert |
|---------------|-------------|
| Anstiegszeit | 1,21 μs |
| Einschaltzeit | 33,755 μs |
| Speicherzeit | 3,83 µs |
| Abfallzeit | $4,17\mu s$ |
| Rückerholzeit | 8 μs |
| | |

Zu erwarten wäre eine Funktion ähnlich $y = \hat{u}\sin(x)$ für $y < 0 \rightarrow 0$.

Bei hohen Frequenzen können Dioden den Strom nicht mehr ideal gleichrichten, da ihre Schaltzeiten begrenzt sind. Besonders durch die Speicherzeit fließt nach dem Umschalten kurzzeitig ein Rückstrom. Auch die Rückerholzeit führt zu negativen Stromimpulsen beim Sperren. Dadurch entstehen bei höheren Frequenzen Verzerrungen im Stromverlauf, da die Diode nicht mehr rechtzeitig schalten kann.

| Symbol | Bedeutung |
|--------------|--|
| C_s | Sperrschichtkapazität |
| I_c | Fluß- oder Vorwärtestrom |
| I_a | Sperrstrom- oder Rückwärtestrom |
| I_s | Sperrsättigungsstrom |
| M | Stufenfaktor (grading coefficient) |
| m | Emissionskoeffizient |
| N_a | Akzeptordichte |
| N_0 | Donatordichte |
| R_a | Bahnwiderstand |
| t_0 | Injektionszeit |
| t_1 | Anstiegszeit (Risetime) |
| t_1 | Sperrverzögerungszeit (Reverse Recovery Time) |
| t_s | Speicherzeit |
| U_0 | Diffusionsspannung |
| U_c | Fluß- oder Vorwärtsspannung |
| U_s | Sperr- oder Rückwärtsspannung |
| U_{s_5mk} | Durchbruchspannung an der Z-Diode bei $I_2 = 5\text{mA}$ |

Vorbereitung Aufgabe 1

| Schaltdiode | 1N4002 | AA136 at 25°C,I _F 1000mA, U _R 50V | P600A at 25°C, I F 6000mA |
|--------------------------|----------|---|---------------------------|
| T _{j min} in °C | -50 | N.A. | -50 |
| T _{j max} in °C | 175 | 100 | 175 |
| R tha in K/W | 45 | N.A. | 20 |
| U _{FMAX} in V | < 1.1 | 0.55 | <1.1 |
| U _{R MAX} in V | 100 | 60 | 50 |
| FMAX in mA | 1000-800 | 500 | ??? |
| R TYP in μA | <5 | 6 | <5 |
| rin ns | 1500 | N.A. | 1500 |
| Preis | 36,89 € | 2.950 € | 140,00€ |

| Z-Dioden ZPD2.7 at T_A 25°C, I_Z 5mA ZPY8.2 at T_A 50°C, I_Z 100mA T_{jmin} in °C -50 T_{jmax} in °C 175 R_{thAlr} in K/W <300 |
|--|
| T_{jmax} in °C 175 |
| |
| D in V//V |
| R_{thAir} in K/W <300 |
| U_{zMIN} in V 2,5 |
| U_{zMAX} in V 2,9 |
| I_{ZMAX} in mA 172 149 |
| Preis 261,80 € 770,00 € |
| 2P/8.2 at T 4, 50°C, T 2 100mA 100m2 at T 4, 50°C, T 2 100mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m4 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m4 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 2 100m3 at T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4, 50°C, T 4 5 mA 100m3 at T 4, 50°C, T 4 |

| Leucht Diode | LTL4223 at T $_A$ 25°C, I $_F$ 20mA |
|------------------------|-------------------------------------|
| $T_{j min}$ in °C | -55 |
| $T_{j max}$ in °C | 100,00 |
| U_{FTYP} in V | 2,00 |
| U_{RMAX} in V | 5,00 |
| I_{FMAX} in mA | 120,00 |
| Preis | 420,00€ |
| λ_d in nm | 623 |
| $2\theta_{1/2}$ in deg | 36 |
| I_V in mcd | 19 |
| | |

Schalldiode 1N4002

| Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom | f > 15 Hz | $T_A = 75^{\circ}C$ | I_{FRM} | 5.4 A ³) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung | Half sine-wave Sinus-Halbwelle | 50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms) | I _{PSM} | 27 A 30 A |

| ZE0 | LTZ-4223 | LTE4233 | LTZ-9253 | Z-7113MBDL | 12383 |
|--------|----------|---------|----------|------------|----------|
| Forber | rot | gion | gelb | blau | infraret |

Legende

Jmin = Mindestemperatur

Tymas = Maximaltenperatur

RIMA = Warmewiderstand, Sperischildlungeburg

UFHAX - Maximale Forward Spanning

URMAX = Maximale Revesse Spanning

IFMAX = Maximale Forward Strom

IRTUP = Spentstrom

T = Schaltzeit

UzMAX & Minimale Zener Vollage

UzMAX & Moulmake Zener Vollage

Ad & Wellenlange

2012 & Vicuing Angle

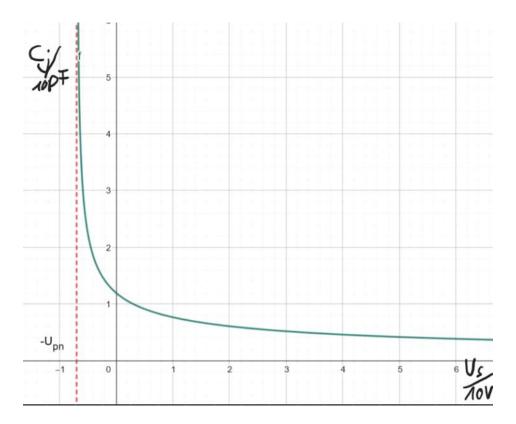
Iv & Lumious Intensity

Aufgabe 2.2

G=40pt Ve=4V Spitespanning SOV

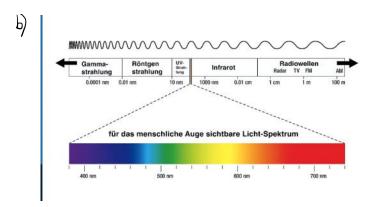
 $C_{S} = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_{o} \text{tr} N_{D} e}{2 \cdot (N_{O} + N_{A}) \cdot U_{D}}} \cdot A_{\text{RLZ}} \sim \frac{1}{\sqrt{U_{S}}}$





Autgabe 2.3.

a) Dotiering und obse Länge des RLZ bestimmen die Spanningsgröße U= \$\vec{E} d\vec{s}^2\) (je größer die Dotiering, desto Weher RLZ -> Spanning sinht)



1. AANG (Wz=0,67eV) (; je korzer die Wellenlänge),

2. INGOOZ, PGOOA (Wg=1,12eV) desto grolles des Bandabsland.

3. 18383 (infrarol)

4. LTL-4223 (rot)

5. LTZ-6253 (gelb)

6. LTL-4233 (grin)

7. L-7M3MBD2 (blau)

c) AANS6 größerer is wegen Weterer Bamolliche $|_{S} \sim n_{i}^{2} = \sqrt{N_{c}N_{v}} e^{-\frac{\omega_{g}}{2\kappa T}}$

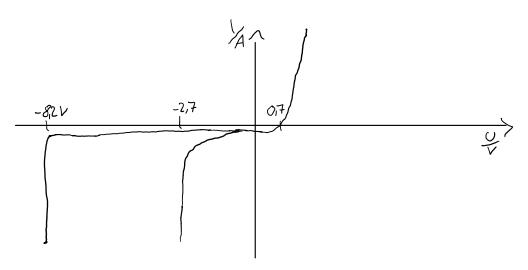
<u>Aufgabe 2.4.</u>

ZPO2.7. Uzunav = 2,9VCSV -> Zener-Effeht (Tunnel-Effeht), sanfler Durchbruch

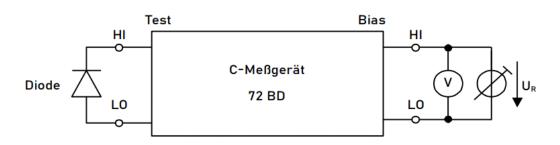
Aufgabe 2.4.

ZPO2.7. Uzmax = 2,9VCSV -> Zenex-Effect (Tunnel-Effect), sanflex Durchbruch

ZPY.8.2. Uzmax = 7,7V >5V -> Lawinendwichbruch, scharfer Durchbruch



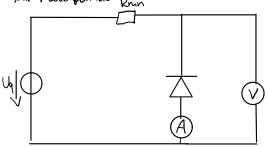
<u>Aufgabe B. 1.1</u> Sperschichthapazität P600A



Aufgabe B.1.2

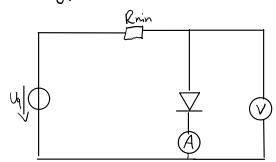
Spertsköme 1NK002, AA136 (Stromrichtigenessung) $R_{min} = \frac{30V}{10mA} = 3k \Omega$ -> $R_{min} >> 3k \Omega$

Mit Picoampermeter Rinn



Aufgabe B. 1.J.

Diode ungepolt





Aufgabe B.2.

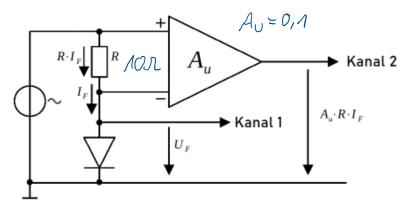


Abbildung 2: Dynamische Messung der Kennlinie

B.2.1 Durchlaßkennlinien 1N4002 und AA136

Stellen Sie die Durchlaßkennlinien der Dioden 1N4002 und AA136 im Bereich I_D = 0..100mA auf je einem Bild dar.

- Verwenden Sie einen Meßwiderstand von R = 10Ω und A $_u$ = 0,1.
- · Wählen Sie am Generator eine sinusförmige Spannung mit einer Frequenz f = 50Hz ohne negative Anteile.
- Wählen Sie die maximale Spannung so, daß der maximale Strom durch die Dioden 100mA beträgt.
- Wählen Sie die Position des Koordinatenursprungs und die Skalierung der Achsen so, daß der Bildschirm möglichst gut ausgenutzt wird. Achten Sie darauf, daß der Ursprung auf dem Schnittpunkt zweier Gitterlinien liegt, das erleichtert das Ablesen von Werten.

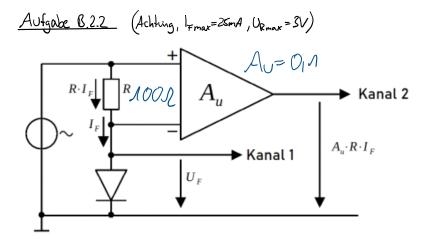


Abbildung 2: Dynamische Messung der Kennlinie

Aufgabe B.2.3

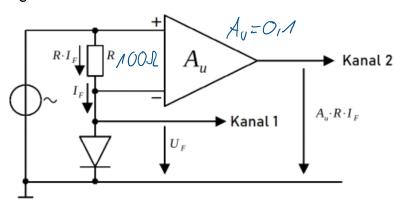


Abbildung 2: Dynamische Messung der Kennlinie

Stellen Sie nun mit der gleichen Meßschaltung die kompletten Kennlinien der Z-Dioden (Durchlaß- und Sperrkennlinie) auf einem einzigen Ausdruck dar.

- Verwenden Sie einen Meßwiderstand von R = 100Ω und am Differenzverstärker A_u = 0,1.
- Wählen Sie am Generator eine sinusförmige Spannung ohne Gleichanteil mit einer Frequenz f = 50Hz.
 Stellen Sie zunächst eine Amplitude von wenigen 100mV ein.
- Wählen Sie die Position des Koordinatenursprungs und die Skalierung der Achsen so, daß der Bildschirm möglichst gut ausgenutzt wird. Bedenken Sie dabei, daß der dritte Quadrant der Kennlinien mehr Platz benötigt, als der erste.
- Beginnen Sie mit der 8,2V Z-Diode und skalieren Sie die Kanäle so, daß deren Kennlinie gut dargestellt wird.
- Erhöhen Sie nun die Amplitude am Generator, bis im Durchbruch der Dioden ein Strom I = 8mA fließt.

Aufgabe B.3.1

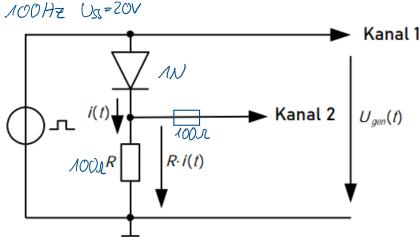


Abbildung 3: Bestimmung der Schaltzeiten

B.3.1 Bestimmung von Speicher- und Abfallzeit

Es sollen die Speicherzeit sowie die Abfallzeit der Diode bestimmt werden. In z.B. Kurve F der Abbildung 4 sind ab t = 100ns die beiden Phasen des Abschaltens deutlich erkennbar.

- Wählen Sie als Triggerquelle am Oszilloskop Kanal 1 und triggern Sie das Signal auf die fallende Flanke.
- Stellen Sie die Zeitbasis so ein, daß der Ausschaltvorgang gut dargestellt wird.
- Nehmen Sie ein Bild auf, aus dem die Zeiten bestimmt werden können.

Aufgabe B.3.2 100Hz Us=20V, Schaltung aus Aufgabe RA

- · Wählen Sie als Triggerquelle am Oszilloskop Kanal 1 und triggern Sie das Signal auf die steigende Flanke.
- Stellen Sie die Zeitbasis so ein, daß der Einschaltvorgang gut dargestellt wird.
 Hinweis: Das Meßsignal kann durch Schwingungen aus Reflexionen überlagert sein. Um diese Störung etwas zu unterdrücken, sollte ein 100Ω Widerstand in die Leitung zu Kanal 2 eingefügt werden. Folgende Skalierungen führen zu einer günstigen Darstellung: Zeitbasis: 1µs/Div, Kanal 2: 1V/Div.
- · Nehmen Sie ein Bild auf, aus dem Anstiegszeit tr aus dem Stromverlauf bestimmt werden kann.

() danach mit symmetrishen Rechtechsignal bei 5kHz Us=20V

Augabe Q.3.3

- Legen Sie bei unveränderter Meßschaltung eine sinusförmige Spannung mit einer Amplitude von 10V (Upp = 20V) an.
- Nehmen Sie den Verlauf des Stroms für Frequenzen von 100Hz, 100kHz und 1MHz auf in ein Bild auf.
 Passen Sie dabei jeweils die Zeitbasis so an, daß die positiven Halbwellen trotz unterschiedlicher
 Frequenzen auf dem Bildschirm genau deckungsgleich dargestellt werden.

Aufgabe B.3.4



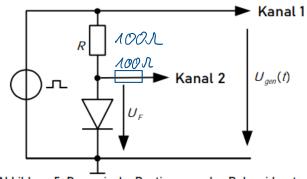


Abbildung 5: Dynamische Bestimmung des Bahnwiderstands

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score
U = np.array([0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30])
C_pF = np.array([122.6, 110.1, 102.4, 96.5, 87.8, 81.6, 74.8, 67.2, 62, 52.5, 47, 40.5, 37.7, 33.1, 30.1, 28, 26.4])
C = C_pF * 1e-12
M_values = np.linspace(0.2, 1.0, 100)
best_r2 = -np.inf
best_M = None
best_Y = None
for M in M_values:
    Y = (1 / C) ** (1 / M)
    model = LinearRegression()
    model.fit(U.reshape(-1, 1), Y)
    Y_pred = model.predict(U.reshape(-1, 1))
    r2 = r2_score(Y, Y_pred)
    if r2 > best_r2:
        best_r2 = r2
        best_M = M
        best_Y = Y
        best_Y_pred = Y_pred
#Regressionskoeffizienten
model = LinearRegression()
model.fit(U.reshape(-1, 1), best_Y)
a = model.coef_[0]
b = model.intercept_
\#UD = b / a
print(f"Diffusionsspannung U_D ≈ {UD:.3f} V")
print(f"Optimaler Stufenfaktor M: {best_M:.3f} mit R2 = {best_r2:.5f}")
# Plot
plt.scatter(U, best_Y, label="Daten transformiert")
plt.plot(U, best_Y_pred, color="red", label="Lineare Regression")
plt.xlabel("Sperrspannung U (V)")
plt.ylabel("$(1/C) \land {1/M} $ (1/F) (1/M)")
plt.title(f"Linearisierung für besten M = {best_M:.3f}")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```